



บทที่ 4

### คุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของสารกึ่งตัวนำ

คุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของสาร เป็นคุณสมบัติที่จะบอกถึงการหน่วง การยินยอม หรือ การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในเนื้อของสารนั้น คุณสมบัติที่กล่าวนี้ก็คือ ดัชนีหักเหหรือ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองประการนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อรู้คุณสมบัติอย่างหนึ่งก็จะสามารถรู้คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งได้ การศึกษาคุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของสารกึ่งตัวนำต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง ผลจากทฤษฎีนี้ทำให้เราสามารถอธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ และยังใช้ทำนายถึงความเป็นไปได้ของอุปกรณ์กึ่งตัวนำบางแบบก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ขึ้นใช้งานจริงๆ ดังนั้นลักษณะโครงสร้างแถบพลังงาน และช่องว่างแถบพลังงานซึ่งเป็นผลที่ได้จากทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวนำที่มีการวิจัยกันทั้งเชิงทฤษฎี และการทดลองอย่างแพร่หลาย

ลักษณะของแถบพลังงานและขนาดของช่องว่างแถบพลังงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติระดับจุลภาค จะมีผลโดยตรงต่อค่าดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดูดกลืนของสารกึ่งตัวนำ การทดลองเพื่อศึกษา ลักษณะของแถบพลังงานและช่องว่างแถบพลังงานโดยอาศัยคุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลได้ถูกต้องและละเอียดมาก

#### 4.1 ทฤษฎีพื้นฐาน

ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ (Maxwell) เป็นทฤษฎีที่ประสบความสำเร็จในการอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วยคลื่นขวางในสองระนาบที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน เป็นคลื่นของแม่เหล็กระนาบหนึ่ง และเป็นคลื่นไฟฟ้าอีกระนาบหนึ่ง ผลจากทฤษฎีนี้ทำให้เราสามารถเขียนฟังก์ชันคลื่นแบบระนาบ (plane wave) ของคลื่นทั้งสองที่เคลื่อนที่ในของแข็งได้ในเทอมของค่าจริงของเวกเตอร์ศักย์ (vector potential) รูปแบบของเวกเตอร์ศักย์จะเป็นดังนี้ [21]

$$\vec{A} = A_0 \hat{a} e^{i(\omega t - N \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad (4.1)$$

- ในที่นี้  $A_0$  เป็น อัมพลิจูดของเวกเตอร์ศักย์  
 $\hat{a}$  เป็น หน่วยเวกเตอร์ในทิศทางโพลาริเซชัน  
 $N$  เป็น ปริมาณเชิงซ้อนของดัชนีหักเห มีรูปแบบดังสมการ

$$N = n - iK \quad (4.2)$$

- ในที่นี้  $n$  เป็น ค่าจริงของดัชนีหักเห  
 $K$  เป็น ค่าเชิงจินตนาการของดัชนีหักเห หรือสัมประสิทธิ์เอ็กซ์ทิงชัน (extinction-coefficient)

ผลจากการคำนวณพลังงานเฉลี่ยของคลื่นจากเวกเตอร์พอยท์ติง (Poynting vector) [21] ที่เขียนในเทอมของเวกเตอร์ศักย์ในสมการ (4.1) ทำให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์เอ็กซ์ทิงชันกับสัมประสิทธิ์การดูดกลืนดังสมการ

$$\alpha = 2K |\vec{k}| = \frac{4\pi K}{\lambda} \quad (4.3)$$

ในแง่ของการทดลองนั้น สิ่งที่เราสังเกตวัดได้คือ ความเข้มของคลื่นส่วนที่สะท้อนมาจากผิวของสารตัวอย่าง หรืออาจเป็นความเข้มของคลื่นส่วนที่ทะลุผ่านสารตัวอย่างออกมา สำหรับกรณีที่ทำให้คลื่นแสงตกกระทบแบบตั้งฉากกับผิวสารตัวอย่าง สัมประสิทธิ์การสะท้อน ( $R$ ) และความสามารถในการส่งผ่าน ( $T$ ) จะมีค่า

$$R = \frac{I_r}{I_0} = \frac{(n-1)^2 + K^2}{(n+1)^2 + K^2} \quad (4.4)$$

$$T = \frac{I_t}{I_0} = \frac{(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1+R^2 e^{-\alpha d}} \quad (4.5)$$

- ในที่นี้  $I_0$  เป็น ความเข้มของแสงที่ตกกระทบ  
 $I_r$  เป็น ความเข้มของแสงส่วนที่สะท้อนจากผิว  
 $I_t$  เป็น ความเข้มของแสงส่วนที่ทะลุผ่านไป

ถ้าความหนาของสารตัวอย่าง ( $d$ ) หนากว่าค่า  $\alpha^{-1}$  มากๆ และสัมประสิทธิ์การสะท้อนเป็นค่าคงที่โดยประมาณ สมการ (4.5) กลายเป็น

$$I_t = I_0 e^{-\alpha d} \quad (4.6)$$

โดยทั่วไปแล้วสัมประสิทธิ์การสะท้อนจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ตามพลังงานของโฟตอน และการเปลี่ยนแปลงของการส่งผ่านก็จะเนื่องมาจากการแปรเปลี่ยนของสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่ขึ้นกับพลังงานโฟตอน ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนจะเป็นตัวบอกถึงคุณสมบัติต่างๆ ของสารนั้น

ในทัศนะของโครงสร้างแถบพลังงาน เราสนใจว่าภายใต้อิทธิพลของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โอกาสที่อิเล็กตรอนจะย้ายสถานะพลังงานไปสู่สถานะที่มีระดับพลังงานสูงกว่ามีค่าเป็นอย่างไร โอกาสในการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอน ( $W$ ) จะเท่ากับจำนวนครั้งในการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรต่อหนึ่งหน่วยเวลา ในกระบวนการดูดกลืนพลังงานโฟตอน (one-photon processes) โอกาสในการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนของโฟตอนที่ถูกดูดกลืนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรต่อหนึ่งหน่วยเวลา ถ้าให้โฟตอนหนึ่งตัวมีพลังงานเท่ากับ  $h\nu$  ดังนั้นพลังงานที่สอดคล้องกับการดูดกลืนจะเท่ากับ  $Wh\nu$

ในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ากำหนดให้พลังงานที่สังสรค์อยู่กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นพลังงานที่ไหลผ่านหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่อหนึ่งหน่วยเวลา และกำหนดให้โดยเวกเตอร์พอยท์ติง (Poynting vector,  $\vec{S}$ ) จากกฎการอนุรักษ์พลังงานจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ถูกดูดกลืน และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนี้

$$\vec{v} \cdot \vec{S} = -Wh\nu \quad (4.7)$$

เมื่อแทนค่า  $\vec{S}$  ในเทอมของเวกเตอร์ศักย์ ( $\vec{A}$ ) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และโอกาสในการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนดังนี้

$$\alpha = 2\pi c \hbar^2 \cdot \frac{1}{nh\nu} \cdot \frac{W}{|A_0|^2} \quad (4.8)$$

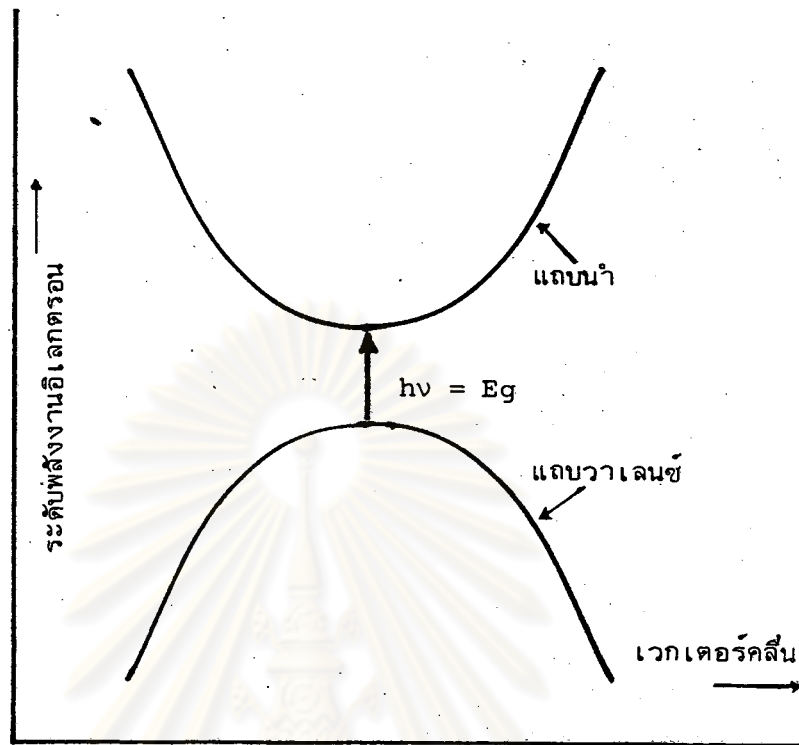
ผลของโครงสร้างแถบพลังงานจะเกี่ยวข้องกับสัมประสิทธิ์การดูดกลืน โดยผ่านทางค่า  $W$  และค่า  $W$  นี้ก็ยิ่งขึ้นกับลักษณะของการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนอีกด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

#### 4.2 การย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนระหว่างแถบพลังงานในสารกึ่งตัวนำ

การย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำ เราจะหมายถึงการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบนำ ซึ่งจะเกิดจากอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์ถูกกระตุ้นโดยพลังงานโฟตอนของแสง อิเล็กตรอนจะดูดกลืนพลังงานโฟตอนไว้ แล้วย้ายสถานะพลังงานไปยังแถบนำ พร้อมกับมีอนุภาคโฮลเหลือทิ้งไว้ในแถบวาเลนซ์ ในกระบวนการดูดกลืนพลังงานโฟตอนเราจะสนใจเฉพาะการดูดกลืนแบบพื้นฐาน (fundamental absorption) เท่านั้น ซึ่งจะคล้อยจองกับการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจากจุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์ไปยังจุดต่ำสุดของแถบนำ ผลต่างของพลังงานระหว่างจุดต่ำสุดของแถบนำกับจุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์จะเท่ากับขนาดของช่องว่างแถบพลังงาน ดังนั้นการดูดกลืนพลังงานโฟตอนจะเกิดได้น้อยมาก ถ้าโฟตอนมีพลังงานน้อยกว่าช่องว่างแถบพลังงานมากๆ และจะเกิดได้มากขึ้นเมื่อพลังงานของโฟตอนมีค่ามากขึ้น ลักษณะของการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนระหว่างแถบพลังงาน จะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของแถบพลังงานด้วย และจะได้กล่าวในลำดับต่อไป

##### 4.2.1 การย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบนำแบบตรง

ในหัวข้อ 2.7.2.3 เราทราบว่าโครงสร้างแถบพลังงานแบบตรงนั้น จุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์และจุดต่ำสุดของแถบนำ จะอยู่ที่เวกเตอร์คลื่นค่าเดียวกัน ดังนั้นการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบนำของโครงสร้างแถบพลังงานแบบนี้จะเป็นแบบตรงด้วย กล่าวคือ ถ้าหากมีคลื่นแสงหรือโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับช่องว่างแถบพลังงาน ( $E_g$ ) ตกกระทบผลึก (เราถือว่าเวกเตอร์คลื่นของโฟตอนมีค่าน้อยมาก) อิเล็กตรอนในผลึกที่มีระดับพลังงานอยู่ที่จุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์จะดูดกลืนพลังงานของโฟตอนไว้ แล้วย้ายสถานะพลังงานไปยังระดับพลังงานที่จุดต่ำสุดของแถบนำ ซึ่งอยู่ที่เวกเตอร์คลื่นค่าเดียวกัน และมีอนุภาคโฮลเกิดขึ้นแทนที่อยู่ในแถบวาเลนซ์ ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงการเคลื่อนย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนแบบตรง

ในกระบวนการดูดกลืนพลังงานที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้ทำให้เวกเตอร์คลื่นของระบบมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งจากกฎการอนุรักษ์ของเวกเตอร์คลื่น (conservation of wavevector) ทำให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์คลื่นของอิเล็กตรอน ( $k_e$ ) และของโฮล ( $k_h$ ) ดังสมการ

$$k_e + k_h = 0 \quad (4.9)$$

ความถี่ของพลังงานโฟตอนที่คล้องจองกับขนาดของช่องว่างแถบพลังงาน เรียกว่าเป็น ความถี่ขีดเริ่ม (threshold frequency;  $\nu_g$ ) ของการย้ายสถานะพลังงานระหว่างแถบพลังงาน ความถี่ค่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ขนาดของช่องว่างแถบพลังงานโดยความสัมพันธ์  $E_g = h\nu_g$  ในทางปฏิบัติแล้วเราไม่สามารถที่จะกำหนดค่า  $\nu_g$  ได้ถูกต้องโดยตรง การคำนวณหาค่าของ  $E_g$  เราสามารถหาได้จากค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนในสมการ (4.8) ผลจากการคำนวณหาโอกาสในการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอน ( $W$ ) จากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบนำแบบตรง โดยวิธีการของ กลศาสตร์ควอนตัม [22] ทำให้สมการ (4.8) กลายเป็น

$$(ahv) = A(hv - E_g)^{1/2} \quad (4.10)$$

ในที่นี้ A เป็น ค่าคงที่

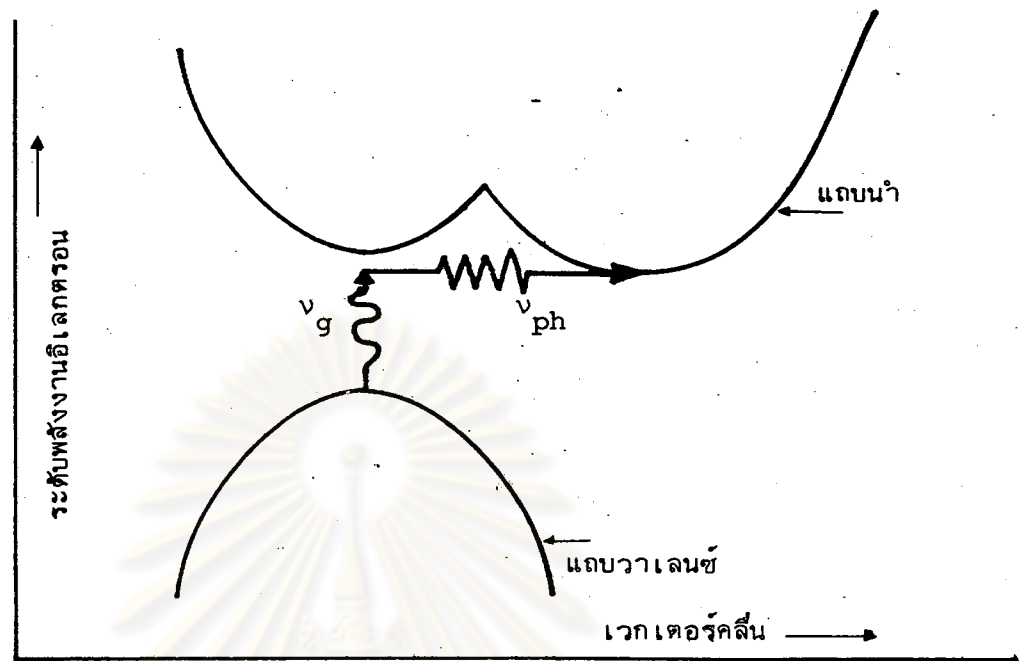
#### 4.2.2 การย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบนำแบบเฉียง

สำหรับโครงสร้างแถบพลังงานแบบเฉียง การย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนจากจุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์ ไปยังจุดต่ำสุดของแถบนำจะเป็นแบบเฉียง เนื่องจากโครงสร้างแถบพลังงานแบบเฉียงจุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์ และจุดต่ำสุดของแถบนำไม่ได้อยู่ที่เวกเตอร์คลื่นค่าเดียวกัน ดังนั้นถึงแม้ว่าพลังงานของโฟตอนจะเท่ากับช่องว่างแถบพลังงาน ( $E_g$ ) แต่ก็ไม่สามารถทำให้อิเล็กตรอนย้ายสถานะพลังงานจากจุดสูงสุดของแถบวาเลนซ์ไปยังจุดต่ำสุดของแถบนำได้ เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ของเวกเตอร์คลื่น (เพราะว่า  $k_e + k_h \neq 0$ ) เพื่อที่จะให้การย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้ จะต้องมีเวกเตอร์คลื่นของอนุภาคอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อทำให้ผลรวมของเวกเตอร์คลื่นในระบบเท่ากับศูนย์ตามกฎการอนุรักษ์ของเวกเตอร์คลื่น จากทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง พบว่าต้องมีโฟนอน [15] ซึ่งมีเวกเตอร์คลื่น  $k_{ph}$  ความถี่  $\nu_{ph}$  และพลังงานเท่ากับ  $h\nu_{ph}$  เข้ามาร่วมในกระบวนการดูดกลืนพลังงานด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ของเวกเตอร์คลื่น และทำให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์คลื่นสำหรับกรณีนี้ดังนี้คือ

$$k_e + k_h + k_{ph} = 0 \quad (4.11)$$

ดังนั้นพลังงานของโฟตอนที่จะทำให้อิเล็กตรอนเกิดการย้ายสถานะพลังงานได้ต้องเท่ากับ  $E_g + h\nu_{ph}$  แสดงว่าการย้ายสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนแบบเฉียงนั้น พลังงานของโฟตอนจะต้องมากกว่าช่องว่างแถบพลังงานเสมอ แผนผังของการย้ายสถานะพลังงานแบบเฉียงได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.2





รูปที่ 4.2 แผนผังแสดงการเคลื่อนย้ายสถานะพลังงานแบบเฉียง

สำหรับสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแถบพลังงานแบบเฉียง พบว่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนมีความสัมพันธ์กับช่องว่างแถบพลังงานดังนี้ [22]

$$(\alpha h\nu) \equiv B(h\nu - E_g)^2 \quad (4.12)$$

ในที่นี้ B เป็น ค่าคงที่

#### 4.3 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนของสารกึ่งตัวนำ

การศึกษาการดูดกลืนพลังงานโฟตอนของสารกึ่งตัวนำในลักษณะแผ่นบาง โดยการวัดความเข้มแสงตกกระทบผิวของสารตัวอย่าง ( $I_0$ ) และความเข้มแสงสว่างส่วนที่ทะลุผ่านเนื้อสารตัวอย่าง ( $I_t$ ) ที่ความยาวคลื่นแสงค่าต่างๆ (ใช้แสงความยาวคลื่นเดียว) ทำให้เราสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนของสารตัวอย่างที่มีต่อคลื่นแสงความถี่ต่างๆ โดยหาจากความสัมพันธ์

$$I_t = I_0 e^{-\alpha d} \quad (4.6)$$

ในที่นี้  $\alpha$  เป็น ความหนาของแผ่นสารตัวอย่าง

ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว พบว่าการดูดกลืนพลังงานโฟตอนที่เกิดในเนื้อสารตัวอย่างนั้น ไม่ได้เกิดจากผลของการดูดกลืนพลังงานของอิเล็กตรอนอย่างเดียว แต่เกิดจากสาเหตุอื่นได้อีก กล่าวคือ ภายในผลึกของสารกึ่งตัวนำนั้นมักจะมี ความบกพร่องของผลึก (crystal defects) เกิดอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้นการดูดกลืนพลังงานแสงที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งจึงมาจากผลของความบกพร่อง อันนี้ ทำให้มีสัมประสิทธิ์การดูดกลืนพื้นหลัง (background absorption coefficient;  $\alpha_0$ ) เกิดขึ้น ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่วัดได้จริงจากการทดลอง จึงเป็นค่ารวมที่เกิดจากผลต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและช่องว่างแถบพลังงานจากสมการ (4.10) และ (4.12) จึงกลายเป็น [23]

สำหรับสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแถบพลังงานแบบตรง

$$(\alpha - \alpha_0)hv = A(hv - E_g)^{\frac{1}{2}} \quad (4.13)$$

หรือ

$$hv - E_g \propto \{hv(\alpha - \alpha_0)\}^2 \quad (4.14)$$

สำหรับสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแถบพลังงานแบบเฉียง

$$(\alpha - \alpha_0)hv = B(hv - E_g)^2 \quad (4.15)$$

หรือ

$$hv - E_g \propto \{hv(\alpha - \alpha_0)\}^{\frac{1}{2}} \quad (4.16)$$

รายละเอียดของวิธีการวัด ตลอดจนการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และช่องว่างแถบพลังงานของสารประกอบกึ่งตัวนำซิลิคอนโคโพรไรท์ที่เตรียมขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะได้กล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป